

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Пономарева Дмитрия Андреевича «*Модельно-независимый метод определения локального атомного строения с разрешением по глубине в многослойных металлических наногетероструктурах с низкой контрастностью*», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 - физика конденсированного состояния.

Бурное развитие нанотехнологий предъявляет особые требования к методам характеризации различных наноструктур и, в частности, ультратонких многослойных пленок, обладающих необычными и очень важными свойствами. Для определения зависимости свойств многослойной пленки от атомного строения необходимо применять методы исследования, позволяющие исследовать атомное строение пленки на различных глубинах.

Диссертационная работа Пономарева Д.А. актуальна и представляет научный и практический интерес, поскольку в ней представлен новый метод исследования локального атомного строения с разрешением по глубине. В работе показывается, что предлагаемый метод применим к таким сложным структурам, как многослойные пленки Fe/Cr, которые можно отнести к системам с низкой контрастностью для рентгеновского излучения.

Разработанный метод объединяет в себе две хорошо зарекомендовавшие себя методики исследования: рентгеновскую рефлектометрию и EXAFS-спектроскопию с угловым разрешением. Метод исследования состоит из трех последовательных этапов. В работе подробно описывается теоретическая составляющая каждого из этапов. Отдельная глава посвящена проверке работоспособности метода на численной модели исследуемой структуры. В этой же главе определяется погрешность разработанного метода.

Предложенный метод применен в задаче определения локальной атомной структуры с разрешением по глубине в многослойной пленке  $Al_2O_3/Cr(100\text{\AA})/[Fe(8\text{\AA})/Cr(10,5\text{\AA})]_2/Cr(20\text{\AA})$ . С помощью полученных данных, автору удалось установить присутствие  $Cr_2O_3$  на поверхности исследуемого образца и установить толщину поверхностного слоя. Получена структурная информация о строении интерфейсных областей. В подобных областях многослойной структуры автор получил схожие результаты, что подтверждает работоспособность представленного метода, а также его применимость к слабоконтрастным системам.

Основываясь на содержании автореферата, уровне статей, опубликованных в высокорейтинговых научных журналах, выступлениях автора на представительных конференциях отечественного и международного уровня, можно заключить, что научно-квалификационная работа Пономарева Д. А. «Модельно-независимый метод определения локального атомного строения с разрешением по глубине в многослойных металлических наногетероструктурах с низкой контрастностью» представляет собой завершенное научное исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне. Диссертационная работа Пономарева Д.А. соответствует критериям «Положения о порядке присуждения учёных степеней» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), а её автор Пономарев Дмитрий Андреевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 - физика конденсированного состояния.

«3» апреля 2018 г.

*Согласен на обработку моих персональных данных*

Бугаев Лусеген Арменакович

Зав. кафедрой теоретической  
и вычислительной физики  
физического факультета  
Южного федерального университета,  
доктор физ.-мат. наук  
(специальность 01.04.07 – Физика  
конденсированного состояния),  
профессор.  
Адрес: Ул. Зорге, 5, Ростов-на-Дону  
тел.: +7(988)5447752

bugaev@sfedu.ru

*С отрывом однокашки.*  
*09.04.2018г.*

Подпись Бугаева Л.А. удостоверяю